## OPTICAL INFORMATION RECORDER

Patent Number:

JP5144000

Publication date:

1993-06-11

Inventor(s):

SUNAKAWA RYUICHI; others: 01

Applicant(s)::

TAIYO YUDEN CO LTD

Application Number: JP19910300795 19911115

Priority Number(s):

IPC Classification:

G11B7/00 ; G11B7/125

EC Classification:

Equivalents:

JP2675701B2

#### **Abstract**

PURPOSE: To provide the optical information recorder capable of correcting the laser light intensity according to the pit formation state at the time of recording information.

CONSTITUTION: The recording of the information is performed by changing the laser light intensity corresponding to a reference digital signal A from a laser driving circuit 28. The reflection light from the optical disk 1 during recording is received by a photodetector 212, and a signal B with the voltage proportional to the light intensity is outputted. The voltage of a signal B' amplifying the signal B by a pulse signal C corresponding to the trailing part of the pit part and a pulse signal D corresponding to the center part of a non-pit part in an RF amplifier 22 to be generated from a timing pulse generation circuit 23 based on the reference digital signal is held in sample-and-hold circuits 24 and 25. The energizing current to a laser diode 211 is controlled to match the voltage difference and the reference value at all times. Thus, the pit shape corresponding to the reference digital signal can be formed.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

#### (19)日本国特許庁(JP)

### (12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

## 特開平5-144000

(43)公開日 平成5年(1993)6月11日

(51)Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

G11B 7/00

M 9195-5D

7/125

C 8947-5D

審査請求 未請求 請求項の数1(全 7 頁)

(21)出願番号

特願平3-300795

(71)出願人 000204284

太陽誘電株式会社

東京都台東区上野 6丁目16番20号

(22)出顧日 平成3年(1991)11月15日

(72)発明者 砂川 隆一

東京都台東区上野6丁目16番20号太陽誘電

株式会社内

(72)発明者 清水 宏郎

東京都台東区上野 6丁目16番20号太陽誘電

株式会社内

(74)代理人 弁理士 吉田 精孝

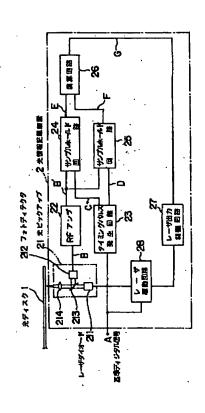
#### (54) 【発明の名称】 光情報記録装置

#### (57) 【要約】

【目的】 情報の記録時にピットの形成状態に応じてレーザ光の強度を補正できる光情報記録装置を提供すること。

【構成】 レーザ駆動回路28により基準ディジタル信号Aに対応してレーザ光の強度を変化させて情報の記録を行い、記録中における光ディスク1からの反射光をフォトディテクタ212で受光し、光強度に比例した電圧をもつ信号Bを出力する。基準ディジタル信号に基づいてタイミングパルス発生回路23から発生される、ピット部の後端部に対応するパルス信号Cと非ピット部の中央部に対応するパルス信号Dにより、信号BをRFアンプ22で増幅して得られた信号B の電圧を、サンプルホールド回路24,25に保持させ、これらの電圧の差が常に基準値と一致するようにレーザダイオード211への通電電流を制御する。

【効果】 常に基準ディジタル信号に対応した形状のピットを形成できる。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 記録対象の情報に対応すると共に、ピット部を形成できる強度のレーザ光を照射する期間を表す第1の信号レベルと前記強度よりも低い所定強度のレーザ光を照射する期間を表す第2の信号レベルとを有し、該第1及び第2の信号レベルは所定の基準時間幅の整数倍となる等差級数をなす時間幅をもつ基準ディジタル信号に基づき、光情報記録媒体に対して所定の強度のレーザ光を照射し、ピットを形成する光情報記録装置において

少なくとも前記ピットの形成時に前記光情報記録媒体からの反射光の強度を検知する光強度検知手段と、

該光強度検知手段の検知結果に基づき、前記基準ディジ タル信号が第1の信号レベルから第2の信号レベルに遷 移したレベル変化時における反射光強度を検出する第1 の光強度検出手段と、

前記光強度検知手段の検知結果に基づき、前記レベル変 化時から所定時間経過後の前記第2の信号レベル時にお ける反射光強度を検出する第2の光強度検出手段と、

前記第1の光強度検出手段による検出値と前記第2の光 20 強度検出手段による検出値との差或いは比を算出する演 算手段と、

該演算手段の演算結果が所定の基準値とほぼ一致するようにレーザの出射光強度をオフセットする出射光強度補 正手段とを備えた、

ことを特徴とする光情報記録装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、主としてEFM(Eight to Fourteen Modulation)方式を用いた光ディスク等の 30 光情報記録媒体への光情報記録装置の改良に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】近年、光情報記録媒体、例えばWOディスク等の光ディスクに大容量の情報を記録する技術が一般に普及してきた。光ディスクに例えば音響信号を記録する場合、再生時における歪みや雑音等を排除するために、記録時において音響信号をディジタル化して記録する方法が一般に行われている。また、ディジタル化された音響信号(以下、基準ディジタル信号と称する)に対 40してCIRC(Cross Interleaved Reed-Solomon Code)により誤り訂正のためのパリティが付加されると共に、さらにこれをEFM方式により変調することによって再生特性の向上を図っている。

【0003】前述したEFM変調を行うことにより、基準ディジタル信号のハイレベル及びローレベルの時間幅として、所定の基準時間幅Tの3~11倍の9通りの時間幅が与えられる。この基準ディジタル信号に基づいて光ディスクにレーザ光が照射され、記録層にピット部が形成される。例えば、基準ディジタル信号のハイレベル 50

の期間にピット部を形成できる強度のレーザ光が照射される。

【0004】また、レーザの出射光強度の違いによって、光ディスクに形成されるピット部の幅が増減したり、ピット部及び非ピット部の長さが変化して、前記基準ディジタル信号に対応しないピット部及び非ピット部からなるピットが形成されることがある。即ち、レーザ光の強度を高く設定しておくと、ピット部を形成した後、光強度を低くして非ピット部の形成を開始する際に、光ディスクの記録層に蓄えられた熱が発散するまでに時間がかかり、ピット部が長くなると共にその幅が広く形成されてしまう。また、レーザ光を照射した際に記録層に熱が吸収されるまでに時間がかかり、ピット部が短く形成されてしまう。

【0005】このため、光ディスクに情報を記録する前に、レーザ光の強度を変化させて試験情報を光ディスクの最内周部に記録し、レーザ光の最適な強度を求め、情報の記録時には、レーザ光の強度をこの最適光強度に設定して情報を記録するようにしている。即ち、光ディスクに記録した情報を再生し、このときのアイパターンを観測する。このアイパターンにおいて、図2に示すように、交流基準レベルPWt から正方向の電圧PWa と負方向の電圧PWb を求め、さらにこれらの差の値(PWaーPWb)をこれらの和の値(PWaーPWb)で除算した値 $\beta$ が0となる最適光強度を設定して情報を記録している。これにより、ピット部及び非ピット部のそれぞれが基準ディジタル信号に対応したピットを形成することができる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述したように最適光強度で情報を記録しても、この最適光強度は光ディスクの最内周部において測定したものであり、これ以外の部分において記録層の性質が変り、基準ディジタル信号に対応しないピットが形成されることがある。

【0007】さらに、光ディスクには偏心があると共に、情報の記録時に光ピックアップがオフトラック状態になることがある。レーザ光を発する光ピックアップが偏心に追従した場合、或いはオフトラックになった場合には、レーザ光の分布状態がガウス分布であるため、光強度が低下したときと同じ状態となり、形成されたピットは基準ディジタル信号に対応せず、ジッターが悪化し、強いては再生時のエラーが増加するという問題点があった。

【0008】本発明の目的は上記の問題点に鑑み、情報の記録時にピットの形成状態に応じてレーザ光の強度を補正できる光情報記録装置を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明は上記の目的を達

成するために、記録対象の情報に対応すると共に、ピッ ト部を形成できる強度のレーザ光を照射する期間を表す 第1の信号レベルと前記強度よりも低い所定強度のレー ザ光を照射する期間を表す第2の信号レベルとを有し、 該第1及び第2の信号レベルは所定の基準時間幅の整数 倍となる等差級数をなす時間幅をもつ基準ディジタル信 号に基づき、光情報記録媒体に対して所定の強度のレー ザ光を照射し、ピットを形成する光情報記録装置におい て、少なくとも前記ピットの形成時に前記光情報記録媒 体からの反射光の強度を検知する光強度検知手段と、該 10 光強度検知手段の検知結果に基づき、前記基準ディジタ ル信号が第1の信号レベルから第2の信号レベルに遷移 したレベル変化時における反射光強度を検出する第1の 光強度検出手段と、前記光強度検知手段の検知結果に基 づき、前記レベル変化時から所定時間経過後の前記第2 の信号レベル時における反射光強度を検出する第2の光 強度検出手段と、前記第1の光強度検出手段による検出 値と前記第2の光強度検出手段による検出値との差或い は比を算出する演算手段と、該演算手段の演算結果が所 定の基準値とほぼ一致するようにレーザの出射光強度を 20 オフセットする出射光強度補正手段とを備えた光情報記 録装置を提案する。

#### [0010]

【作用】本発明によれば、光検知手段によってピット形 成時における光情報記録媒体からの反射光の光強度が検 知され、この検知結果に基づいて、第1の光強度検出手 段により基準ディジタル信号が第1の信号レベルから第 2の信号レベルに遷移したレベル変化時における反射光 強度が検出される。ここで検出される光強度は、光情報 記録媒体上に形成されたピット部の後端部における反射 30 光強度であり、該反射光強度が高いときは、ピット部の 形成が不十分であり、ピット部形成時、即ち前記第1の 信号レベル時のレーザ光の強度が低すぎることを表し、 該反射光強度が低いときはピット部が過剰に形成されて おり、ピット部形成時のレーザ光の強度が高すぎること を表している。また、前記光検知手段の検知結果に基づ いて、第2の光強度検出手段により、前記レベル変化時 から所定時間経過後の前記第2の信号レベル時における 反射光強度が検出される。ここで検出される光強度は、 非ピット部からの反射光強度である。さらに、演算手段 40 によって、前記第1の光強度検出手段による検出値と前 記第2の光強度検出手段による検出値との差或いは比が 算出され、該演算結果が所定の基準値とほぼ一致するよ うに出射光強度補正手段によってレーザの出射光強度が オフセットされる。

#### [0011]

【実施例】図1は本発明の一実施例を示す構成図であ る。図において、1は光情報記録媒体である光ディス ク、2は光情報記録装置(以下、記録装置と称する)で ある。周知のように情報記録時において、光ディスク 1 50 子には、抵抗器R1を介して演算回路 2 6 の出力信号 G が

は図示せぬスピンドルモータ等によって回転される。

【0012】記録装置2は、光ピックアップ21、RF アンプ22、タイミングパルス発生回路23、サンプル ホールド回路24,25、演算回路26、レーザ出力制 御回路27、及びレーザ駆動回路28によって構成さ れ、周知のEFM変調された基準ディジタル信号Aを入 力し、基準ディジタル信号Aがハイレベルのときにピッ ト部を形成できる高強度のレーザ光を光ディスク1に出 射し、基準ディジタル信号Aがローレベルのときに非ピ ット部を形成できかつ情報を再生できる低強度のレーザ 光を光ディスク1に出射する。

【0013】光ピックアップ21は、レーザダイオード 211 、フォトディテクタ212 、ハーフミラー213 、レン ズ214 等から構成されている。レーザダイオード211 は、レーザ駆動回路28から入力する電流に対応した強 度のレーザ光を出射し、このレーザ光はハーフミラー21 3 及びレンズ214 を介して光ディスク1に照射される。 これにより、レーザ光の強度が高いときに光ディスク1 にピット部が形成され、レーザ強度が低いときに非ピッ ト部が形成される。また、光ディスク1からの反射光は レンズ214 及びハーフミラー213 を介してフォトディテ クタ212 に入射され、フォトディテクタ212 によって反 射光強度に比例した電圧を有する電気信号Bに変換され てRFアンプ22に入力される。RFアンプに入力され た信号Bは所定の増幅度にて増幅され、信号B´とし て、サンプルホールド回路24,25に入力される。サ ンプルホールド回路24,25のそれぞれは、タイミン グパルス発生回路23からパルス信号C, Dを入力した ときに、信号B´の電圧レベルを検出して保持する。

【0014】タイミングパルス発生回路23は、基準デ ィジタル信号Aを入力し、基準ディジタル信号Aがハイ レベルからローレベルに変わる立ち下がりのエッデを検 出して所定の時間幅、例えば基準ディジタル信号Aの基 準時間幅Tの1/5程度の時間幅のパルス信号Cをサン プルホールド回路24に出力すると共に、このパルス信 号Cを所定時間、例えば基準時間幅Tの2倍程度の時間 だけ遅延させたパルス信号Dをサンプルホールド回路2 5に出力する。

【0015】サンプルホールド回路24、25のそれぞ れから出力された信号E、Fは、演算回路26に入力さ れる。演算回路26は演算増幅器からなり、信号Fの電 圧から信号Eの電圧を減算した電圧Vcを有する信号G を出力する。この信号Gはレーザ出力制御回路27に入 力される。

【0016】レーザ出力制御回路27及びレーザ駆動回 路28の回路図を図3に示す。図に示すように、レーザ 出力制御回路27は演算増幅器271,272、1回路2接点 のスイッチ273 、抵抗器R1~R8及び可変抵抗器VR1, VR2 によって構成されている。演算増幅器271 の反転入力端 入力されると共に、抵抗器R2を介してその出力端子が接続されている。また、演算増幅器271 の非反転入力端子は抵抗器R3を介して、直列接続された抵抗器R4と可変抵抗器VR1 との接続点に接続され、直列接続された抵抗器R4と可変抵抗器VR1 の両端にはそれぞれ正の電圧+V1と負の電圧-V2が印加されている。これにより、演算増幅器271 の非反転入力端子には電圧Vhが印加される。

【0017】演算増幅器272の反転入力端子は、抵抗器R5を介してスイッチ273の接片273aに接続され、スイッ 10 チ273の第1の接点273bは演算増幅器271の出力端子に接続され、第2の接点273cは接地されている。さらに、演算増幅器272の反転入力端子は、抵抗器R6を介してその出力端子に接続されると共に、抵抗器R7を介して、直列接続された抵抗器R8と可変抵抗器VR2との接続点に接続され、直列接続された抵抗器R8と可変抵抗器VR2の一端は接地され他端には正の電圧+V3が印加されている。また、演算増幅器272の非反転入力端子は接地されている。

【0018】前述の構成よりなるレーザ出力制御回路27によれば、演算増幅器271によって電圧Vhから信号Gの電圧を減算した電圧Vdが出力される。この電圧Vdは、電圧+V3を抵抗器R8と可変抵抗器VR2によって分圧した電圧Veと加算されて演算増幅器272の反転入力端子に入力される。これにより、演算増幅器272から出力される電圧Vgは負の電圧となる。

【0019】レーザ駆動回路28はPNP型のトランジ スタ281 ~283 、NPN型のトランジスタ284,285 、抵 抗器R9~R15 及びNOT回路286 よって構成され、トラ ンジスタ281 のベースは抵抗器R9を介して演算増幅器27 30 2 の出力端子に接続されている。また、トランジスタ28 1 のコレクタは抵抗器R10 を介して接地され、エミッタ はトタンジスタ284,285 のエミッタに接続されている。 トランジスタ284 のコレクタはトランジスタ282 のべー スに接続されると共に、コレクタには抵抗器R11 を介し て正の電圧+V4が印加されている。また、トランジス タ285 のコレクタには電圧+V4が印加されている。さ らに、トランジスタ284 のベースには基準信号Aが入力 され、トランジスタ285 のベースにはNOT回路286 に よって反転された基準信号Aが入力されている。トラン 40 ジスタ282 のコレクタは、トランジスタ283 のコレクタ に接続されると共に抵抗器R12 を介してレーザダイオー ド211 のアノードに接続され、レーザダイオード211 の カソードは接地されている。また。トランジスタ282,28 3 のエミッタには抵抗器RI3 を介してそれぞれ正の電圧 +V5が印加されている。さらにトランジスタ283 のべ -スには所定の負の電圧-V6が印加されている。

【0020】前述の構成よりなるレーザ駆動回路28に れレーザ光の強度が低レベルの再生光強度にされるとピよれば、ピット部Paの形成時、即ち基準ディジタル信 ット部Paの後端部P1 からの反射光がフォトディテク 号Aがハイレベルのときは、トランジスタ284 がオンに 50 タ212 に入射されると共に、タイミングパルス発生回路

なり、トランジスタ285 がオフになる。これにより、トランジスタ284 にはトランジスタ281 のベース電圧に対応した電流が流れ、トランジスタ284 のコレクタ電圧はこの電流値及び抵抗器R10,R11 によって決まる電圧が印加される。従って、トランジスタ282 を流れる電流はトランジスタ281 のベース電圧に応じて変化する。このときレーザダイオード211 に流れる電流は、電圧-V6によって設定されたトランジスタ283 を流れる電流とトランジスタ282 を流れる電流との和となる。

6

【0021】また、非ピット部Pbの形成時、即ち基準ディジタル信号Aがローレベルのときは、トランジスタ284がオフになり、トランジスタ285がオンになる。これにより、トランジスタ282のベースには電圧+V4が印加され、トランジスタ282はオフ状態となる。従って、このときレーザダイオード211に流れる電流は、電圧-V6によって設定されたトランジスタ283を流れる電流のみとなる。

【0022】次に、前述の構成よりなる本実施例の動作を図4に示すタイミングチャートに基づいて説明する。 光ディスク1へ情報の記録を行う前に、従来と同様にレーザ光の最適光強度を求め、本実施例における基準値を 設定しておく。最適光強度の求め方は従来と同様であ り、光ディスク1の内周部の試験記録エリアに情報の記録を行うと共にこの情報を再生し、このときのアイパターンを観測する。このアイパターンにおいて、図2に示すように、交流基準レベルPWt から正方向の電圧PWaと負方向の電圧PWbを求め、さらにこれらの差の値 (PWaーPWb)を求め、さらにこれらの差の値 (PWaーPWb)をよれらの和の値(PWa+PWb)で除算した値βが0となる光強度を最適光強度とし、この最適光強度を本実施例における基準値として設定する。

【0023】この場合、スイッチ273の接片273aを第2の接点273cに接続する。これにより、演算増幅器272の反転入力端子への印加電圧は、電圧+V3を抵抗器R7と可変抵抗器VR2によって分圧した電圧Veとなる。この状態で、可変抵抗器VR2の抵抗値を変化させることにより、演算増幅器272の反転入力端子への印加電圧を変化させ、光ディスク1の最内周部に試験的に情報を記録し、最適光強度を求め、演算増幅器272の反転入力端子への印加電圧Veを設定する。

【0024】次いで、さらにこの最適光強度で試験的に情報の記録を行い、このときの演算増幅器271の出力電圧がほぼ OVになるように可変抵抗器VR1の抵抗値を調整する。ここでは、最適光強度でピット部Pa及び非ピット部Pbからなるピットをを形成したときのピット部Paからの反射光強度と非ピット部Pbからの反射光強度との差を設定している。即ち、ピット部Paが形成されレーザ光の強度が低レベルの再生光強度にされるとピット部Paの後端部P1からの反射光がフォトディテクタ212に入射されると共に、タイミングパルス発生回路

23からパルス信号Cが出力され、RFアンプ22の出 力信号B´の電圧Vaがサンプルホールド回路24に保 持される。この後、非ピット部Pbの形成時における、 非ピット部Pbの中央部P2 からの反射光がフォトディ テクタ212 に入射されているときに、タイミングパルス 発生回路23からパルス信号Dが出力され、このときの RFアンプ22の出力信号B´の電圧Vbがサンプルホ ールド回路25に保持される。

【0025】この状態で、演算増幅器271の出力電圧V dがほぼOVになるように可変抵抗器VR1 の抵抗値を調 10 整することにより、最適光強度でピットを形成したと き、即ち基準ディジタル信号Aのハイレベルの時間幅 t 1 に対応した長さであり、かつ最適な幅を持つピット部 Pa、及びローレベルの時間幅t2に対応した長さの非 ピット部Pbからなるピットを形成したときの、ピット 部Paの後端部P1からの反射光強度に対応する電圧V aと非ピット部Pbの中央部P2 からの反射光強度に対 応する電圧Vbとの差の電圧Vh1 (=Vb-Va) が、演算増幅器271の非反転入力端子への印加電圧とし て設定される。

【0026】この後、スイッチ273 の接片273aを第1の 接点273bに接続し、情報記録を開始する。情報の記録中 に光ディスク1の記録層の性質或いは偏心等によってピ ット部Paの形成状態が変わると、これに対応して最適 なピットが形成されるように、即ち演算増幅器271 の出 力電圧VdがOVとなるように、リアルタイムでレーザ ダイオード211 からの出射光強度がオフセットされる。 【OO27】即ち、ピット部Paの形成状態が過剰とな り、その長さが長くなったり、或いは幅が広く形成され た場合、再生光強度時におけるピット部Paの後端部P 1 からの反射光の強度が低下する。また、非ピット部P bの中央部P2 から反射光強度は、光ディスク1の全面 においてほぼ一定となる。従って、この場合には、演算 回路26の出力電圧Vcが基準電圧Vh1よりも増加 し、これに伴い演算増幅器271 からは負の電圧Vdが出 力される。このとき演算増幅器272 の反転入力端子に印 加される電圧Vfは、電圧Veと電圧Vdとの差となっ て低下し、トランジスタ281 のベース電圧Vgが上昇す る。これにより、レーザダイオード211 への通電電流が 減少して、レーザダイオード211 からの出射光強度が負 40 方向にオフセットされて低下し、続いて形成されるピッ ト部Paの過剰形成が緩和され、最適な形状、即ち基準 ディジタル信号Aに対応した形状のピットが形成され る。

【0028】また、ピット部Paの形成状態が不十分 で、その長さが短くなったり、或いは幅が狭く形成され た場合、再生光強度におけるピット部Paの後端部P1 からの反射光の強度が増加する。従って、この場合に は、演算回路26の出力電圧Vcが基準電圧Vh1より も低下し、これに伴い演算増幅器271 からは正の電圧V 50

dが出力される。このとき演算増幅器272 の反転入力端 子に印加される電圧Vfは、電圧Veと電圧Vdとの和 となって増加し、トランジスタ281 のベース電圧Vgが 低下する。これにより、レーザダイオード211 への通電 電流が増加して、レーザダイオード211 からの出射光強 度が正方向にオフセットされて増加し、続いて形成され るピット部Paの形成状態は適正なものとされ、基準デ ィジタル信号Aに対応した形状のピットが形成される。

8

【0029】尚、本実施例では、演算回路26により信 号E, Fのそれぞれの電圧Va, Vbの差の電圧Vcを 求め、この差の電圧Vcが一定になるようにレーザダイ オード211 の出射光強度を制御したが、これに限定され ることは無く、電圧Va, Vbの比を求め、この比が一 定になるようにレーザダイオード211 の出射光強度を制 御しても同様の効果を得ることができる。

【0030】また、本実施例では、サンプルホールド回 路24、25におけるサンプリングのタイミング信号 C, Dを、基準ディジタル信号Aに基づいて、タイミン グパルス発生回路23にて生成したが、これに限定され ることは無く、RFアンプ22からの出力信号B「自体 を遅延させてタイミング信号とすることも可能であるこ とは言うまでもないことである。

#### [0031]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、情 報の記録中に光情報記録媒体の記録層の性質或いは偏心 等によってピットの形成状態が変わり、第1及び第2の 光強度検出手段の検出結果が変わると、演算手段の演算 結果が所定の基準値とほぼ一致するように出射光強度補 正手段によって、リアルタイムでレーザからの出射光強 度がオフセットされるので、常に基準ディジタル信号に 対応した適正なピットを形成することができ、記録特性 の向上を図ることができるという非常に優れた効果を奏 するものである。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例を示す構成図

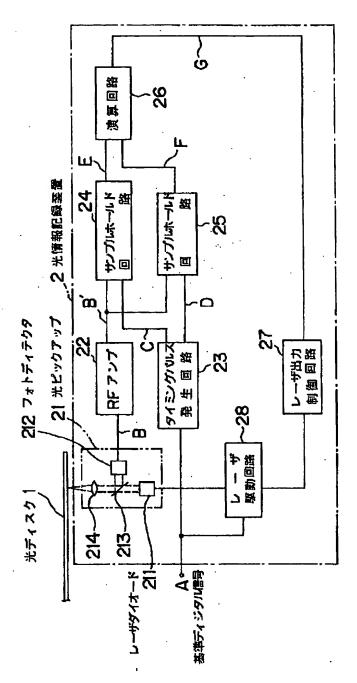
【図2】従来例における最適光強度の設定方法を説明す る図

【図3】本発明の一実施例におけるレーザ出力制御回路 及びレーザ駆動回路を示す回路図

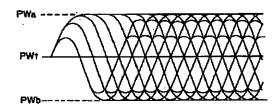
【図4】本発明の一実施例におけるタイミングチャート 【符号の説明】

1…光ディスク、2…光情報記録装置、21…光ピック アップ、211 …レーザダイオード、212 …フォトディテ クタ、213 …ハーフミラー、214 …レンズ、22 …RF アンプ、23…タイミングパルス発生回路、24, 25 …サンプルホールド回路、26…演算回路、27…レー ザ出力制御回路、28…レーザ駆動回路、271,272 …演 算増幅器、281 ~285 …トランジスタ, 286 …NOT回 路。

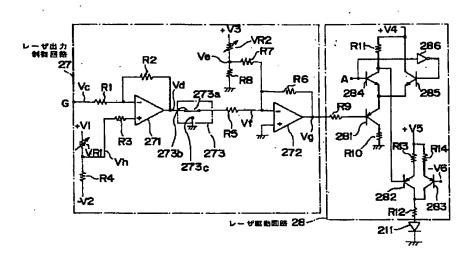
【図1】



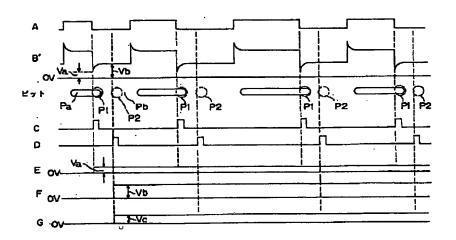
【図2】



[図3]



【図4】



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.